FET 特性試験 (2)

利川 興司 理学部天文学科4年

平成 19 年 12 月 26 日

1 予想される回路の出力電圧とゲイン

1.1 セットアップ

ファンアウトボードのソースフォロワは下図のようになっている。

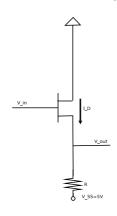


図 1: ファンアウトボードのソースフォロアのセットアップ

1.2 予想結果

入力電圧と出力電圧の関係は、

$$V_{GS} = V_{IN} - V_{OUT} \tag{1}$$

$$V_{OUT} = V_S S + Ri_{DS} \tag{2}$$

であり、更に JFET の特性が

$$i_{DS} = aV_{GS}^2 + bV_{GS} + c (3)$$

であるから、3式より二次方程式

$$aV_{OUT}^2 - (2aV_{IN} + b + 1/R)V_{OUT} + (aV_{IN}^2 + bV_{IN} + c + V_{SS}/R) = 0$$
(4)

を得る。これを V_{OUT} について解くと $f(V_{IN})=V_{OUT}$ を得、 $V_{IN}-V_{OUT}$ 関係が解る。また、ゲイン $\frac{dV_{OUT}}{dV_{IN}}$ は、上の二次方程式を dV_{IN} で微分して整理すると

$$\frac{1}{R}\frac{dV_{OUT}}{dV_{IN}} = (2a(V_{IN} - V_{OUT}) + b)(1 - \frac{dV_{OUT}}{dV_{IN}})$$
 (5)

を満たす。

これらより、予想される入出力電圧の関係とゲインの入力電圧との関係、それにそのソース抵抗依存性は次の図のようになる。

- 常温でも低温でも、抵抗を増すにつれゲインが増大した。また、その変化幅は小さくなっていった。
- FET 間での相違は殆ど見られない。
- 低温のほうがゲインの抵抗に対する依存性が強い。が、 $5k\Omega,10k\Omega$ くらいになると常温とあまり変わらない。 $R=5k\Omega$ くらいでヨイだろう。

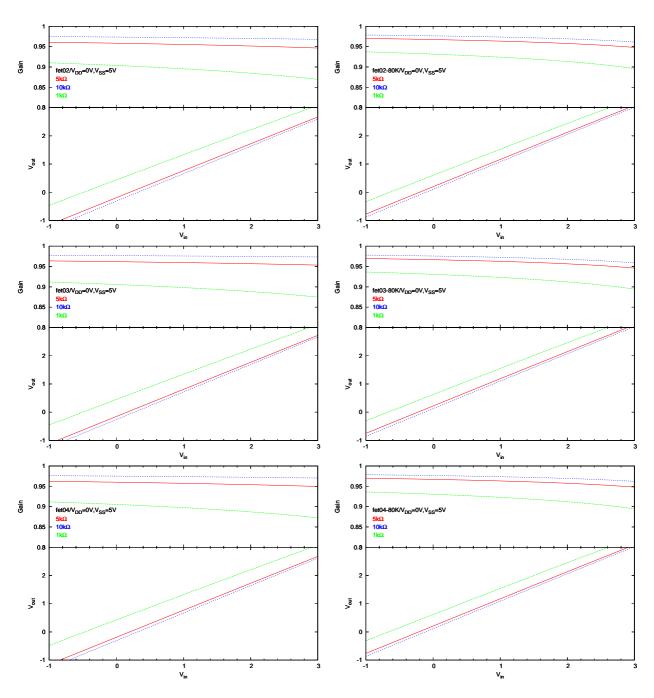


図 2: $V_{IN} - V_{OUT}$ 関係と $gain(\frac{dV_{OUT}}{dV_{IN}})$ の予想結果